Машинное обучение, ФКН ВШЭ Семинар №5

1 AUC-ROC

На лекции мы познакомились с такой важной метрикой качества бинарной классификации, как площадь под ROC-кривой (AUC-ROC). Напомним её определение. Рассмотрим задачу бинарной классификации с метками классов $\mathbb{Y}=\{-1,+1\}$, и пусть задан некоторый алгоритм b(x), позволяющий вычислять оценку принадлежности объекта x положительному классу. AUC-ROC позволяет оценивать качество классификации для семейства алгоритмов следующего вида:

$$a(x;t) = \begin{cases} -1, \ b(x) \le t, \\ +1, \ b(x) > t, \end{cases}$$

т.е. алгоритмов, присваивающих метки объектам в соответствии с оценками b(x), отсекая их по некоторому порогу t. Каждый алгоритм (получающийся при фиксации значения порога t) представляется точкой на плоскости (FPR, TPR), где

$$FPR = \frac{FP}{FP + TN} = \frac{FP}{\ell_-},$$

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{TP}{\ell_+},$$

 ℓ_-,ℓ_+ — количество объектов отрицательного и положительного классов соответственно. AUC-ROC, в свою очередь, является площадью под получившейся кривой. Изучим подробнее некоторые важные свойства данной метрики.

Критерий AUC-ROC имеет большое число интерпретаций — например, он равен вероятности того, что случайно выбранный положительный объект окажется позже случайно выбранного отрицательного объекта в ранжированном списке, порожденном b(x). Разберем подробнее немного другую формулировку.

Задача 1.1. В ранжировании часто используется функционал «доля дефектных пар». Его можно определить и для задачи бинарной классификации.

Пусть дан классификатор b(x), который возвращает оценки принадлежности объектов классу +1, и пусть все значения $b(x_i)$, $i=\overline{1,\ell}$, для некоторой выборки $X=\{(x_i,y_i)\}_{i=1}^\ell$ различны. Отсортируем все объекты по возрастанию ответа классификатора: $b(x_{(1)})<\cdots< b(x_{(\ell)})$. Обозначим истинные ответы на этих объектах

через $y_{(1)}, \ldots, y_{(\ell)}$. Тогда доля дефектных пар записывается как

$$DP(b, X) = \frac{2}{\ell(\ell - 1)} \sum_{i < j}^{\ell} [y_{(i)} > y_{(j)}].$$

Как данный функционал связан с AUC-ROC?

Решение. Для начала разберем процедуру построения ROC-кривой. Сперва все объекты сортируются по неубыванию оценки b(x), тем самым формируя список $x_{(1)},\ldots,x_{(\ell)}$. Заметим, что для построения ROC-кривой достаточно рассмотреть $(\ell+1)$ различных значений порога t, соответствующих всем различным способам классификации выборки, порожденным алгоритмом b(x), — например, в качестве таких порогов можно рассмотреть следующий набор:

$$t_{\ell} = b(x_{(\ell)}) + 1,$$

$$t_{i} = \frac{b(x_{(i)}) + b(x_{(i+1)})}{2}, i = \overline{1, \ell - 1},$$

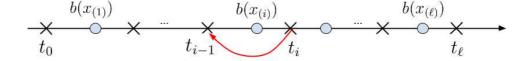
$$t_{0} = b(x_{(1)}) - 1.$$

Зафиксируем значение порога $t = t_{\ell} = b(x_{(\ell)}) + 1$, в этом случае имеем

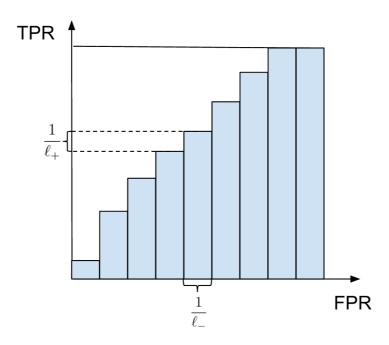
$$FPR = \frac{FP}{\ell_-} = \frac{0}{\ell_-} = 0,$$

$$TPR = \frac{TP}{\ell_+} = \frac{0}{\ell_+} = 0.$$

Таким образом, алгоритму $a(x;t_{\ell})$ соответствует точка (0;0) на плоскости, откуда начинается построение ROC-кривой. Будем перебирать пороги в порядке невозрастания их значения, начиная с t_{ℓ} . Пусть мы хотим уменьшить значение порога с t_i до t_{i-1} . При этом классификация объекта $x_{(i)}$ (и только его) изменится с отрицательной на положительную. Рассмотрим 2 случая.



- 1. $y_{(i)} = +1$. В этом случае классификатор начнет верно классифицировать объект, на котором ранее допускал ошибку, при этом FPR не изменится, а TPR повысится на $\frac{1}{\ell_{\perp}}$.
- 2. $y_{(i)} = -1$. В этом случае классификатор начнет ошибаться на объекте, который ранее классифицировал верно, при этом TPR не изменится, а FPR повысится на $\frac{1}{\ell}$.



Теперь рассмотрим, как при этом изменяется AUC-ROC. Заметим, что область под ROC-кривой состоит из непересекающихся прямоугольников, каждый из которых снизу ограничен осью FPR, а сверху — одним из горизонтальных отрезков, соответствующих второму из рассмотренных случаев. Поэтому каждый раз, когда имеет место второй случай, к текущей накопленной площади под кривой (которая изначально в точке (0;0) равна 0) добавляется площадь прямоугольника, горизонтальные стороны которого равны $\frac{1}{\ell_-}$, а вертикальные равны $\frac{1}{\ell_+} \sum_{j=i+1}^{\ell} [y_{(j)}=+1]$ (доля уже рассмотренных положительных объектов среди всех положительных), поэтому в этом случае текущее значение AUC-ROC увеличивается на $\frac{1}{\ell_-\ell_+} \sum_{j=i+1}^{\ell} [y_{(j)}=+1]$. Итого, финальное значение AUC-ROC можно посчитать следующим образом:

$$\begin{aligned} \text{AUC} &= \frac{1}{\ell_{+}\ell_{-}} \sum_{i=1}^{\ell} [y_{(i)} = -1] \sum_{j=i+1}^{\ell} [y_{(j)} = +1] = \\ &= \frac{1}{\ell_{+}\ell_{-}} \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{j=i+1}^{\ell} [y_{(i)} < y_{(j)}] = \\ &= \frac{1}{\ell_{+}\ell_{-}} \sum_{i < j}^{\ell} (1 - [y_{(i)} = y_{(j)}] - [y_{(i)} > y_{(j)}]) = \\ &= \frac{1}{\ell_{+}\ell_{-}} \sum_{i < j}^{\ell} (1 - [y_{(i)} = y_{(j)}]) - \frac{1}{\ell_{+}\ell_{-}} \sum_{i < j}^{\ell} [y_{(i)} > y_{(j)}] = \\ &= \frac{1}{\ell_{+}\ell_{-}} \sum_{i < j}^{\ell} ([y_{(i)} \neq y_{(j)}]) - \frac{1}{\ell_{+}\ell_{-}} \sum_{i < j}^{\ell} [y_{(i)} > y_{(j)}] = \\ &= \frac{\ell_{+}\ell_{-}}{\ell_{+}\ell_{-}} - \frac{1}{\ell_{+}\ell_{-}} \sum_{i < j}^{\ell} [y_{(i)} > y_{(j)}] = 1 - \frac{1}{\ell_{+}\ell_{-}} \sum_{i < j} [y_{(i)} > y_{(j)}]. \end{aligned}$$

Отсюда получаем, что AUC-ROC и доля дефектных пар связаны следующим соотношением:

$$DP(b, X) = \frac{2\ell_{-}\ell_{+}}{\ell(\ell - 1)} (1 - AUC(b, X)).$$

Заметим, что в случае, когда несколько объектов выборки имеют равные значения b(x), при уменьшении значения порога с $t_i > b(x)$ до $t_{i-1} < b(x)$, где x — один из таких объектов, изменение значений FPR и TPR происходит одновременно, поэтому соответствующий участок ROC-кривой будет наклонным, а не горизонтальным или вертикальным.

Задача 1.2. Пусть даны выборка X, состоящая из 5 объектов, и классификатор b(x), предсказывающий оценку принадлежности объекта положительному классу. Предсказания b(x) и реальные метки объектов приведены ниже:

$$b(x_1) = 0.2, \quad y_1 = -1,$$

 $b(x_2) = 0.4, \quad y_2 = +1,$
 $b(x_3) = 0.1, \quad y_3 = -1,$
 $b(x_4) = 0.7, \quad y_4 = +1,$
 $b(x_5) = 0.05, \quad y_5 = +1.$

Вычислите AUC-ROC для множества классификаторов a(x;t), порожденного b(x), на выборке X.

Решение. В соответствии с процессом построения ROC-кривой, описанным в предыдущей задаче, отсортируем оценки $b(x_i)$ в порядке их неубывания: $(b(x_{(i)}))_{i=1}^{\ell} = (0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.7)$. Также составим последовательность реальных меток объектов из этого упорядоченного списка: $(y_{(i)})_{i=1}^{\ell} = (+1, -1, -1, +1, +1)$.

Построим ROC-кривую (см. рис. 1), откуда AUC-ROC = $\frac{2}{3}$.

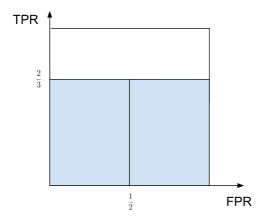


Рис. 1. Иллюстрация к задаче 1.2.

Заметим, что при вычислении AUC-ROC на некоторой выборке X для итогового классификатора a(x;t) важны не конкретные значения $b(x_i)$, $i=\overline{1,\ell}$, а порядок расположения объектов в отсортированном по неубыванию списке $b(x_{(1)}),\ldots,b(x_{(\ell)}),$ порожденным алгоритмом b(x). Таким образом, для фиксированной выборки X алгоритм b(x) задаёт перестановку на её объектах, которая в дальнейшем используется при расчёте AUC-ROC.

Задача 1.3. Пусть b(x) — классификатор, предсказывающий оценку принадлежности объекта x классу +1 таким образом, что для некоторой выборки X он равновероятно выдаёт на её объектах одну из всех возможных перестановок. Чему равно матожидание AUC-ROC этого классификатора?

Решение. Как было показано в задаче 1.1, для AUC-ROC верно

AUC =
$$\frac{1}{\ell_{+}\ell_{-}} \sum_{i < j}^{\ell} [y_{(i)} = -1][y_{(j)} = +1],$$

поэтому

$$\mathbb{E}AUC = \frac{1}{\ell_{+}\ell_{-}} \sum_{i < j}^{\ell} \mathbb{E}([y_{(i)} = -1][y_{(j)} = +1]).$$

Заметим, что величина $[y_{(i)} = -1][y_{(j)} = +1]$ принимает значения 0 и 1, поэтому

$$\mathbb{E}([y_{(i)} = -1][y_{(j)} = +1]) = \mathbb{P}(y_{(i)} = -1, y_{(j)} = +1) = \frac{\ell_-\ell_+(\ell-2)!}{\ell!} = \frac{\ell_-\ell_+}{\ell(\ell-1)}.$$

Отсюда имеем

$$\mathbb{E}AUC = \frac{1}{\ell_{-}\ell_{+}} \sum_{i < j}^{\ell} \frac{\ell_{-}\ell_{+}}{\ell(\ell - 1)} = \frac{\ell(\ell - 1)}{2} \frac{1}{\ell(\ell - 1)} = \frac{1}{2}.$$

Итого, можем заметить, что значение AUC-ROC, близкое к $\frac{1}{2}$, означает, что классификатор близок к случайному, тогда как значение, равное 1, означает, что классификатор безошибочно классифицирует объекты при некотором значении порога.

Задача 1.4. Пусть b(x) — некоторый классификатор, предсказывающий оценку принадлежности объекта x положительному классу, и при этом AUC-ROC множества классификаторов a(x;t), порожденных b(x), на некоторой выборке X принимает значение, меньшее 0.5. Как можно скорректировать прогнозы классификаторов a(x;t), чтобы они были более осмысленными по сравнению c прогнозами классификатора, выдающего случайные ответы?

Решение.

Для некоторого классификатора a(x;t) рассмотрим классификатор $a^*(x;t)$, выдающий противоположные метки по сравнению с a(x;t), т.е.:

$$a^*(x;t) = -a(x;t).$$

При этом TP и FP на обучающей выборке для некоторого классификатора $a^*(x;t)$ будут принимать следующие значения:

$$TP(a^*(x;t),X) = \sum_{i=1}^{\ell} [y_i = +1][a^*(x;t) = +1] =$$

$$= \sum_{i=1}^{\ell} [y_i = +1][a(x;t) = -1] = FN(a(x;t),X),$$

$$FP(a^*(x;t),X) = \sum_{i=1}^{\ell} [y_i = -1][a^*(x;t) = +1] =$$

$$= \sum_{i=1}^{\ell} [y_i = -1][a(x;t) = -1] = TN(a(x;t),X).$$

Отсюда имеем

$$\begin{split} \text{TPR}(a^*(x;t),X) &= \frac{\text{TP}(a^*(x;t),X)}{\ell_+} = \frac{\text{FN}(a(x;t),X)}{\ell_+} = \\ &= \frac{\ell_+ - \text{TP}(a(x;t),X)}{\ell_+} = 1 - \text{TPR}(a(x;t),X), \\ \text{FPR}(a^*(x;t),X) &= \frac{\text{FP}(a^*(x;t),X)}{\ell_-} = \frac{\text{TN}(a(x;t),X)}{\ell_-} = \\ &= \frac{\ell_- - \text{FP}(a(x;t),X)}{\ell} = 1 - \text{FPR}(a(x;t),X), \end{split}$$

поэтому классификатор $a^*(x;t)$ будет представлен на плоскости точкой, симметричной точке, отвечающей классификатору a(x;t), относительно точки (0.5;0.5).

Рассмотрим ROC-кривую для множества классификаторов a(x;t). Пусть площадь областей единичного квадрата, находящихся между его диагональю и частями ROC-кривой, расположенных под ней, равна S_- , а между диагональю и частями ROC-кривой, расположенных над диагональю, — S_+ . Тогда AUC-ROC для такой кривой принимает значение $0.5 + S_+ - S_- < 0.5$ (по условию), отсюда $S_+ - S_- < 0$.

Как было показано ранее, ROC-кривая для множества классификаторов $a^*(x;t)$ симметрична ROC-кривой для множества классификаторов a(x;t), а потому для первой кривой область, соответствующая площади S_- , будет расположена над диагональю единичного квадрата, площади S_+ под диагональю. Отсюда AUC-ROC для множества классификаторов $a^*(x;t)$ будет принимать значение $0.5-S_++S_->0.5$, а потому прогнозы классификаторов из этого множества более осмысленны по сравнению со случайным классификатором.

§1.1 Прямая оптимизация AUC-ROC

При обучении модели в бинарной классификации чаще всего решается задача минимизации верхней оценки функционала ошибки:

$$Q(a, X) = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} [a(x_i) \neq y_i] \le \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} \tilde{L}(M_i) \to \min_{w}$$

Однако иногда возникает необходимость оптимизировать более сложные метрики— в частности, AUC-ROC. Напрямую оптимизировать подобные метрики не представляется возможным из-за их дискретной структуры, однако мы можем использовать трюк с верхней оценкой функционала ошибки и в этом случае. В задаче 1.1 мы показали, что AUC-ROC связан с долей дефектных пар в выборке, поэтому максимизация AUC-ROC равносильна минимизации доли дефектных пар.

$$DP(b,X) = \frac{2}{\ell(\ell-1)} \sum_{i< j}^{\ell} [y_i < y_j] [b(x_i) > b(x_j)] =$$

$$\frac{2}{\ell(\ell-1)} \sum_{i< j}^{\ell} [y_i < y_j] [b(x_j) - b(x_i) < 0] \le \frac{2}{\ell(\ell-1)} \sum_{i< j}^{\ell} [y_i < y_j] \tilde{L}(b(x_j) - b(x_i)) \to \min_b$$

Если верхняя оценка \tilde{L} дифференцируема по параметрам модели, то можно оптимизировать такой функционал при помощи градиентных методов.